

Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne	
Nazwa przedmiotu	Modelowanie przetworników pomiarowych
Kod przedmiotu	06.0-WE-ED-MPP
Wydział	Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek	Elektrotechnika / Cyfrowe Systemy Pomiarowe
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia	semestr letni 2016/2017

Informacje o przedmiocie	
Semestr	3
Liczba punktów ECTS do zdobycia	4
Typ przedmiotu	obowiązkowy
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ

Formy zajęć					
Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	30	2	18	1,2	Zaliczenie na ocenę
Laboratorium	30	2	18	1,2	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami budowy modeli matematycznych przetworników pomiarowych,
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizowania źródeł błędów podstawowych bloków funkcyjnych przetworników pomiarowych,
- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie prowadzenia badań symulacyjnych i doświadczalnych przetworników pomiarowych.

Wymagania wstępne

Komputerowe wspomaganie projektowania, Pomiary wielkości nieelektrycznych.

Zakres tematyczny

Ogólna charakterystyka inteligentnych przetworników pomiarowych. Charakterystyka podstawowych bloków funkcyjnych inteligentnych przetworników pomiarowych. Cechy odróżniające inteligentne przetworniki pomiarowe od przetworników poprzednich generacji.

Uwagi ogólne o projektowaniu i roli modelu matematycznego. Cel i etapy projektowania. Sekwencyjno-iteracyjny algorytm projektowania. Ograniczenia w procesie projektowania. Istota i zakres modelowania matematycznego.

Podstawy budowania modeli. Etapy modelowania matematycznego. Analogie między zjawiskami fizycznymi. Sposoby tworzenia modelu matematycznego. Przykłady budowania modeli czujników i sprzętu analogowo-cyfrowego.

Podstawowe elementy przetworników i ich modele matematyczne. Modele matematyczne obwodów wejściowych, analogowych bloków funkcyjnych, przetworników próbkująco - pamiętających i analogowo - cyfrowych.

Zasady projektowania przetworników pomiarowych. Przetwornik mocy czynnej i wartości skutecznej napięcia o analogowych operatorach funkcyjnych. Przetwornik mocy czynnej z przetwornikami próbkująco - pamiętającymi.

Wybrane metody korekcji błędów przetworników pomiarowych. Ogólne uwagi o metodach korekcji błędów. Wybrane procedury korekcyjne. Metoda iteracyjna. Metoda źródeł wzorcowych. Metody testowe. Adaptacja parametrów toru pomiarowego do parametrów przetwarzanych sygnałów i warunków pracy. Zastosowanie sztucznej inteligencji w modelowaniu przetworników pomiarowych. Wybrane przykłady czujników i przetworników inteligentnych.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, konsultacje,

laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
-------------	-----------------	--------------------	-------------

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
Potrafi scharakteryzować właściwości metrologiczne podstawowych bloków funkcyjnych przetworników pomiarowych	K_W12	kolokwium	Wykład
Potrafi na podstawie analizy właściwości metrologicznych podstawowych bloków funkcyjnych przetworników pomiarowych formułować ich modele matematyczne	K_W03 K_W12	kolokwium	Wykład
Potrafi prowadzić badania właściwości metrologicznych przetworników pomiarowych	K_U13	- bieżąca kontrola na zajęciach - wykonanie sprawozdań laboratoryjnych	Laboratorium
Potrafi zastosować wybrane metody korekcji błędów przetworników pomiarowych	K_U08 K_U13	- bieżąca kontrola na zajęciach - wykonanie sprawozdań laboratoryjnych	Laboratorium
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole	K_U13	obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta	Laboratorium

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze,

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen częściowych z zadań, wykonywanych w ramach laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%.

Literatura podstawowa

1. Bolikowski J. (red.): Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych. Monografia Nr 68, Wyd. WSiNż., Zielona Góra, 1993.
2. Barzykowski J. (red.): Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa, 2004.
3. Gajda J., Szyper M.: Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych. Wyd. Firma Jartek s.c., Kraków, 1998.
4. Jakubiec J., Roj J.: Pomiarowe przetwarzanie próbkujące, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000.
5. Rak R.: Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Baranowski J., Czajkowski G., Układy elektroniczne cz.II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, WNT, Warszawa, 1998.
2. Rudy van de Plassche, Scalone przetworniki a/c i c/a, Wkił, Warszawa, 1997.
3. Kwaśniewski J.: Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. WNT, Warszawa, 1993.
4. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowo PWN, Warszawa, 2005.
5. Hand D., Mannila H., Smith P.: Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2005.

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-10-2016 11:55)

Wygenerowano automatycznie z systemu SylabUZ